

# 16A、650V N沟道增强型场效应管

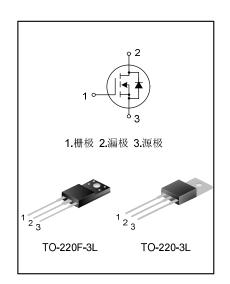
### 描述

SR16N65T/F N沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及条状的原胞设计 结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿 耐量。

该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源,DC-DC 电源转换器,高压 H 桥 PWM 马达驱动。

### 特点

- ◆ 16A, 650V, R<sub>DS(on)</sub> (典型值) =0.49Ω@V<sub>GS</sub>=10V
- ◆ 低栅极电荷量
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力



### 产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装	
SR16N65F	TO-220F-3L	SR16N65F	无铅	料管	
SR16N65T	TO-220-3L	SR16N65T	无铅	料管	



### 极限参数(除非特殊说明, T<sub>c</sub>=25°C)

参 数 名 称		符号	参数	24 /2	
			SR16N65F	SR16N65T	单位
漏源电压		$V_{DS}$	6	V	
栅源电压		$V_{GS}$	±30		V
T <sub>C</sub> =25°C					
漏极电流	T <sub>C</sub> =100°C	I <sub>D</sub>		A	
漏极脉冲电流		I <sub>DM</sub>		Α	
耗散功率(T <sub>C</sub> =25°C)		5	45	185	W
- 大于 <b>25°C</b> 每摄氏度减少		P <sub>D</sub>	0.36	1.48	W/°C
单脉冲雪崩能量(注 1)		E <sub>AS</sub>	820		mJ
工作结温范围		TJ	-55∼+150		°C
贮存温度范围		T <sub>stg</sub>	-55∼+150		°C

### 热阻特性

6 W 6 7-	**	参数	<i>M</i> 12-	
参数名称	符号	SR16N65F	SR16N65T	单 位
芯片对管壳热阻	$R_{ heta JC}$	2.78	0.68	°C/W
芯片对环境的热阻	$R_{ heta JA}$	62.5	62.5	°C/W

## 电气参数(除非特殊说明, $T_c=25$ °C)

参数名称	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	B <sub>VDSS</sub>	$V_{GS}$ =0 $V$ , $I_D$ =250 $\mu$ A		650			V
漏源漏电流	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> =650V, V <sub>GS</sub> =0V				1.0	μA
栅源漏电流	I <sub>GSS</sub>	$V_{GS}$ =±30V, $V_{DS}$ =0V				±100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS} = V_{DS}$ , $I_D = 250 \mu A$		2.0		3.5	V
导通电阻	R <sub>DS(on)</sub>	V <sub>GS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =5.0A		ŀ	0.47	0.49	Ω
输入电容	C <sub>iss</sub>			1	1690	1	
输出电容	Coss	V <sub>DS</sub> =25V, V <sub>GS</sub> =0V,	1	170	1	pF	
反向传输电容	C <sub>rss</sub>	f=1.0MHz			6.0		
开启延迟时间	t <sub>d(on)</sub>	V <sub>DD</sub> =325V, I <sub>D</sub> =16A,		1	29.27	1	
开启上升时间	t <sub>r</sub>	$R_G$ =24 $\Omega$		1	44.07	1	
关断延迟时间	$t_{\sf d(off)}$				69.00		ns
关断下降时间	t <sub>f</sub>	(注 2,	3)		39.87		
栅极电荷量	$Q_g$	V <sub>DS</sub> =520V, I <sub>D</sub> =16A,			29.0		
栅极-源极电荷量	$Q_{gs}$	V <sub>GS</sub> =10V		-	9.79	-	nC
栅极-漏极电荷量	$Q_gd$	(注 2,	3)		7.92		



### 源-漏二极管特性参数

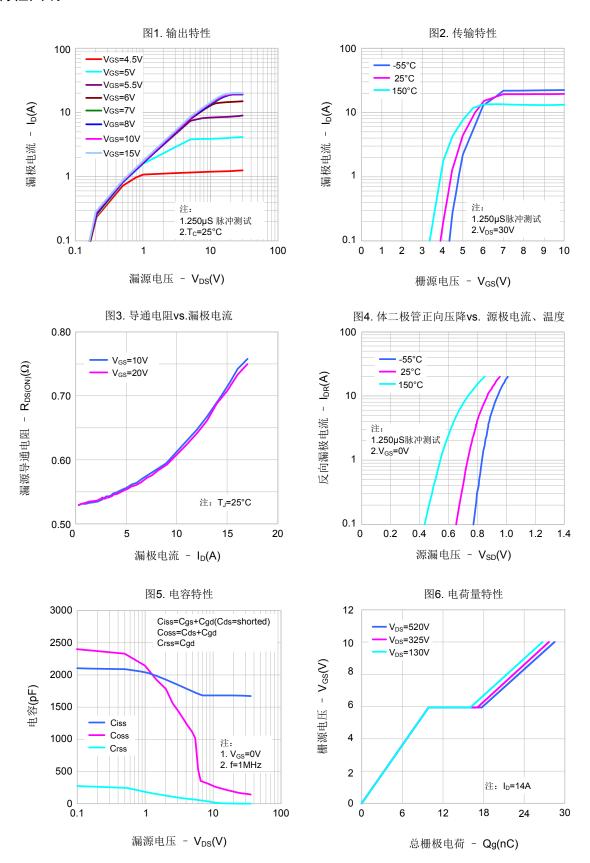
参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	Is	MOS 管中源极、漏极构成的反偏			16	
源极脉冲电流	I <sub>SM</sub>	P-N 结			64	Α
源-漏二极管压降	$V_{SD}$	I <sub>S</sub> =16A, V <sub>GS</sub> =0V			1.3	V
反向恢复时间	Trr	I <sub>S</sub> =16A, V <sub>GS</sub> =0V,		573		ns
反向恢复电荷	Q <sub>rr</sub>	dl <sub>F</sub> /dt=100A/µS (注 2)		6.01		μC

#### 注:

- 1. L=30mH, I<sub>AS</sub>=6.66A, V<sub>DD</sub>=140V, R<sub>G</sub>=25Ω, 开始温度 T<sub>J</sub>=25°C;
- 2. 脉冲测试: 脉冲宽度≤300µs, 占空比≤2%;
- 3. 基本上不受工作温度的影响。

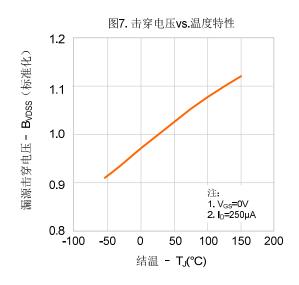


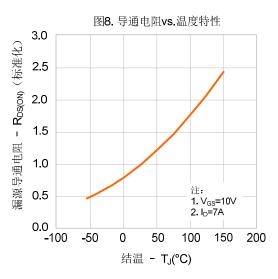
### 典型特性曲线

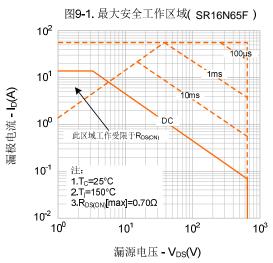


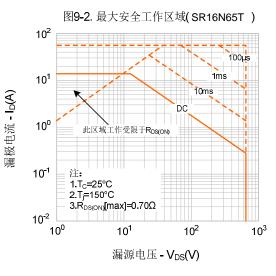


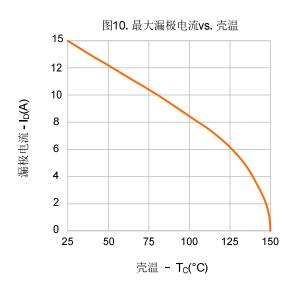
典型特性曲线 (续)







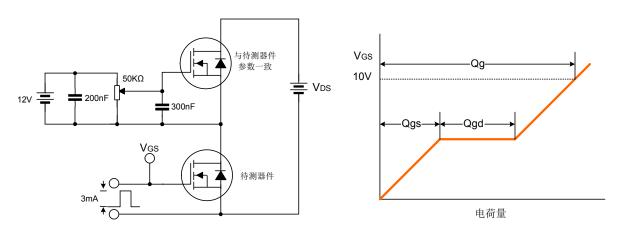




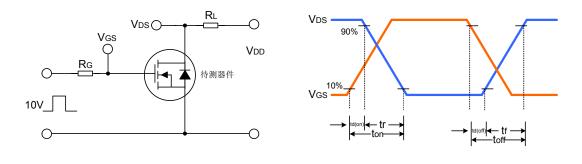


### 典型测试电路

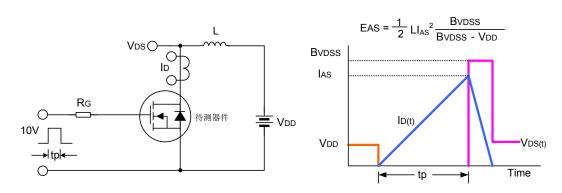
#### 栅极电荷量测试电路及波形图



#### 开关时间测试电路及波形图



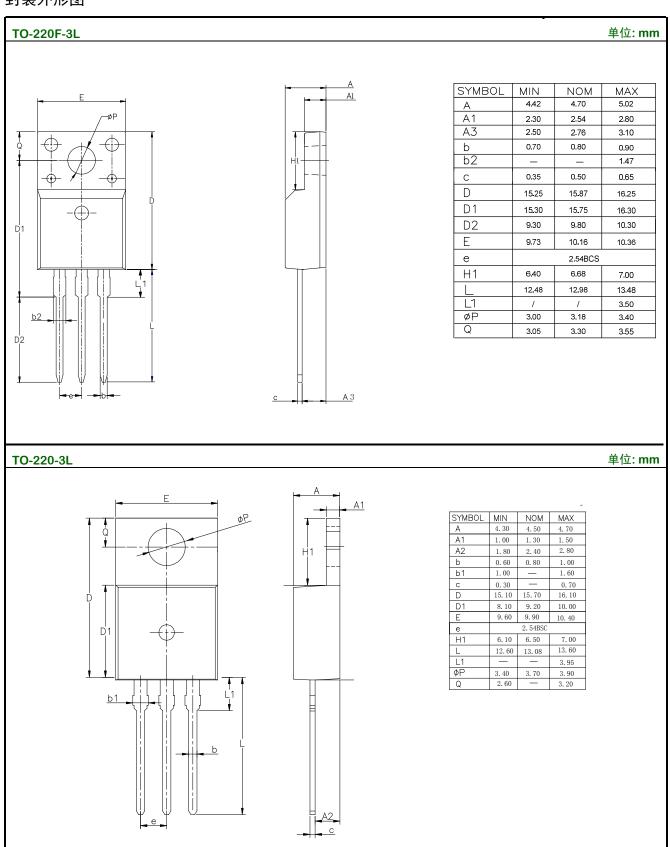
#### EAS测试电路及波形图







封装外形图







产品名称: SR16N65T/F 文档类型: 说明书

版 权: **意盛微(上海)电子有限公司** 公司主页: WWW.SXCAI.COM

版 本: 1.0

修改记录:

1. 原本